

(11)Publication number:

02-111663

(43) Date of publication of application: 24.04.1990

(51)Int.CI.

CO4B 35/56

(21)Application number: 63-262749

(71)Applicant : EAGLE IND CO LTD

(22)Date of filing:

20.10.1988

(72)Inventor: KANI AKIRA

OSADA HARUHIRO KATAYAMA SHOJI

## (54) POROUS CONDUCTIVE MATERIAL

## (57)Abstract:

PURPOSE: To inexpensively form a porous conductive material suitable for producing electrodes for dry-etching devices by coating the surfaces of silicon carbide particles with a carbonizable organic substance, molding the coated particles, calcining the molded product in a non- oxidizable atmosphere to carbonize the carbonizable organic substance, treating the calcined molded product with melted silicon and subsequently subjecting the treated molded product to a high temperature heat treatment.

CONSTITUTION: The objective porous conductive material is formed by a following method. Namely, the surfaces of a silicon carbide particles are coated with a carbonizable organic substance and the coated silicon carbide particles are molded under such a condition that the bulk density of the molded product after the below-described carbonization treatment of the organic substance is 1.7-2.1g/cm3. The obtained molded product is calcined in a nonoxidizable atmosphere to carbonize the carbonizable organic substance in the molded product and the treated molded product is brought into contact with melted silicon at a temperature of ≥145° C to allow the melted silicon to impregnate into the molded product, thereby reacting the silicon with the organic carbonized product in the molded product. The treated molded product is held at a temperature of ≥1800° C under vacuum and again brought into contact with melted silicon to permit the silicon to impregnate into the molded product. Thereby, the porous conductive material comprising the highly pure silicon carbide and silicon is formed.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

## 匈日本国特許庁(JP)

の特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平2-111663

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

每公開 平成 2年(1990) 4月24日

C 04 B 35/56

101 V

7412-4G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

分発明の名称 多孔質導電性材料

> ②特 顧 昭63-262749

22出 顧 昭63(1988)10月20日

(7)発 明

炽 可

H

埼玉県坂戸市片柳1500 イーグル工業株式会社内

@発 者 明

裕 暗

埼玉県坂戸市片柳1500 イーグル工業株式会社内

@発 明 者 片 Ш 彭 治

各

埼玉県坂戸市片柳1500 イーグル工業株式会社内

勿出 願 イーグル工業株式会社 東京都港区芝公園2丁目6番15号

四代 理 人 弁理士 板井

## 1. 発明の名称

多孔質導電性材料

# 2.特許請求の範囲

炭化ケイ素粒子の表面に炭化性有機物をコーティン グし、コーティングされた炭化ケイ素粒子を後記有機 物炭化処理後の成形体かさ密度が 1.7~2.1 g/cm³ になるような条件で成形し、得られた成形体を非酸化 性雰囲気で焼成して成形体中の炭化性有機物を炭化さ せ、次いで処理後の成形体を1450℃以上で溶融ケ イ素と接触させて該溶融ケイ素を成形体中に浸透させ ることにより成形体中の有機物炭化物をケイ素と反応 させ、ケイ素処理後の成形体を真空中1800℃以上 の温度に保持した後、再度溶融ケイ案と接触させて設 ケイ素を成形体中に浸透させることを特徴とする高額 度炭化ケイ繋およびケイ装からなる多孔質速度性材料 の製造法。

## 3.発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、プラズマエッチング装置の電極などに使

用可能な多孔質導電性材料を製造する方法に関するも のである。

## 〔従来の技術〕

シリコンウェハー上にIC素子を食刻する工程は、 従来、主として温式エッチングにより行われてきたが、 近年は生産性および加工精度がよいドライエッチング に変わりつつある。ドライエッチングにも穏々の方式 があるが、その主流は、ガス状有機ハロゲン化合物が プラズマ化したものをエッチングガスとして用いるも のである。この方式のドライエッチングは、加工され るシリコンウェハーに対向するように配置したプラズ マ放電電極によりプラズマ化させたエッチングガスで シリコンウェハーをエッチングするもので、放電電框 としては、従来、金属製またはカーボン製のものが使 われている。放電電極は、プラズマをむらなく発生さ せるため、エッチングガス透過用の多数の小孔があけ られており、きわめて高価なものであるが、腐食性の エッチングガスによって短期間に侵食され、その級能 が損なわれるので、頻繁に交換しなければならない。 このため、電極交換費用はドライエッチングのコスト

(2)

の中で大きな虧合を占めている。

これらの問題点を解決するものとして、本発明者ら はさきに炭化ケイ素質の新規な導電性材料すなわち独 立の相を形成して三次元網目状に均一に分布するケイ 索を含有し且つ激調な遅遜気孔を有する炭化ケイ素質 成形体よりなる多孔質導電性材料とそれを用いたドラ イエッチング用電極を発明し、特許出顧した(特顧昭 63-25668号)。この多孔質導電性材料は、炭 化ケイ素からなる部分が全体の約80~98重量%を 占め、強固な三次元網目状骨格を形成している。一方 ゲイ素は、炭化ケイ素部分の中を、一部は表面に現れ ながら、独立相を形成して三次元網目状に分布してお り、このケイ素相が多孔質材料全体に導電性を付与し ている。そして、炭化ケイ素とケイ素とからなること により十分な耐食性と耐熱性を示し、しかも多孔質で 通気性を有することにより特別の穿孔加工を施さなく てもプラズマエッチング電極として使用できるという 特長がある。

しかしながら、半導体製品の製造など、有害不純物 の混入を極度に纏う用途において使用可能なものを製

ような条件で成形し、得られた成形体を非酸化性雰囲気で焼成して成形体中の炭化性有機物を炭化させ、次いで処理後の成形体を1450で以上で溶融ケイ素と接触させて敗溶融ケイ素を成形体中に浸透させることにより成形体中の有機物炭化物をケイ素と反応させ、ケイ素処理後の成形体を真空中1800で以上の温度に保持した後、再度溶融ケイ素と接触させて散ケイ素を成形体中に浸透させることを特徴とするものである。

以下、上記導電性材料の製造法について詳述する。

炭化ケイ素としては、研削材用に市販されている低 純度品をそのまま使用することができる。一般に、 炭化ケイ素の粒子径が大きいほど製品の気孔径が大きくなるから、所望の製品気孔径に応じて、 用いる炭化ケイ素の粒子径を適宜選定する。 ドライエッチング用電極を製造する場合、 炭化ケイ素としては粒径約300 ma以下のものを用いることが望ましい。

世化ケイ索粒子のコーティングに用いる世化性有機 物としては、水または有機溶剤に溶けてコーテイング が可能な溶液を形成し且つ非酸化性雰囲気で焼成され ると高収率で炭素化するもの、たとえばフェノール樹 遊しようとすると、原料の炭化ケイ素としてきわめて 高価な高純度品を使用しなければならないという問題 が残されていた。すなわち、研削材等の一般的用途に 市販されている安価な炭化ケイ素は、鉄、アルミニウ ム、ニッケル、チタン等を不純物として含んでいて、 それを原料にして製造された多孔質事電性材料は上配 不純物をそのまま含んでいるから、プラズマエッチン グ電極に使用すると、エッチングガスによって少しず つ侵食される際に不純物を放出してエッチングガスを 汚染し、最終的にはエッチング対象物を汚染する。

## (発明が解決しようとする課題)

本発明の目的は、ドライエッチング用電極に使用しても製品汚染を生じる恐れのない有害不純物不含の多 孔質炭化ケイ素質導電性材料を、安価な低純皮炭化ケ イ素を用いても製造可能にすることにある。

### (課題を解決するための手段)

本発明が提供する多孔質導電性材料の製造法は、炭化ケイ素粒子の表面に炭化性有機物をコーティングし、コーティングされた炭化ケイ素粒子を後配有機物炭化処理後の成形体かさ密度が1.7~2.1g/cm³になる

殿、フラン樹脂などの熱硬化性樹脂やピッチを用いる。 コーティングは、炭化性有機物の蓄液と炭化ケイ素 粉末とを攪拌機を用いてよく混合した後、引続き攪拌 しながら加熱して乾燥することにより行うことができ る。また、流動層コーティング法によっても可能であ る。コーティングされた炭化性有機物は次の焼成工程 で炭化し、形成された炭化物が溶融ケイ素の反応対象 となるので、炭化性有機物の好適コーティング量は用 いる炭化性有機物の炭素収率により異なる。したがっ て、包括的な好適コーティング登は炭化物換算量によ り示すのが適当で、その値は炭化ケイ素の重量基準で 3~15%、特に好ましくは5~12%である。3% 以下では炭化ケイ素粒子上に形成される炭素被覆が遅 統相になり得ず、したがって、反応で生じる炭化ケイ 裘による炭化ケイ素粒子の結合が不十分な、強度の低 い製品しか役られない。また15%以上にすることは 製品の気孔率を低下させるだけで、無益である。

なおコーティング工程では、 炭化性有機物とともに、 次の成形工程における成形性向上のための助剤を炭化 ケイ素粒子に付着させてもよい。この助剤としては、 炭化性有機物の炭化温度以下の で熱分解を起こし (3) 飛散してしまうもの、たとえばパラフィン、ワックス、ステアリン酸、熱可塑性合成樹脂(たとえばアクリル 樹脂、メタクリル樹脂)などが適当である。

コーティングを終わった炭化ケイ素粒子は、必要量を金型に入れ、単軸プレスなどを用いて圧縮成形する。この場合の成形条件は、前述のように、有機物炭化処理後の成形体かさ密度が約1.7~2.1 E/cm³に満たないときは、実用上必要な強度を有する製品を得ることがときは、実用上必要な強度を有する製品を得ることがとりなる。一方、2.1 E/cm³をこえる高密度のものとすると、それにともない小さくなった粒子間空隙にもケイ素が入り込むため、多孔質材料を得ることが困難になる。成形体のかさ密度は、成形圧、成形温などを調節することにより、所望の値のものとすることができる。

得られた成形体は、まず非酸化性雰囲気で約500 ~1200℃に加熱し、成形体中の炭化性有機物を炭化させる(分解性の成形助剤を用いた場合は、それを 炭化性有機物の炭化に先立って分解させる)。炭化性

変換すると、もともと成形体中にあった炭化ケイ素粒 子はこの反応により生じた炭化ケイ素および未反応の まま残るケイ素と一体化する。処理前の成形体中に存 在した炭化ケイ案粒子間空隙は、大部分が空隙のまま 残る。

以上により、未反応のケイ素が散在する多孔質炭化ケイ素質成形体が形成されるが、この中には原料の炭化ケイ素が持込んだ有害不純物がそのまま残っている。本発明の製造法では、この不純物を次の真空中加熱処理工程で除く。すなわち、ケイ素処理後の成形体を、望ましくは1mmに以下の真空中で、約1800℃以上、炭化ケイ素の分解が始まる約2300℃よりも低い促促に約1時間以上(望ましくは3~6時間)保持すると、鉄、ニッケル、アルミニウム、チタン等の有害不純物の大部分が気化して除かれる。同時に、反応せずに残っていたケイ素も気化して除かれる。

処理後の成形体は、不純物の量が約100ppm以下 に減少した高純度炭化ケイ素からなるが、ケイ素も除 かれていることにより比抵抗は約1000Ω-cm以上で、 プラズマエッチング用電極として用いる場合に必要な 有機物の炭化は揮発性 の遊離をともなうため、形成される炭化物は多数の散細な連通気孔を有するものとなる。

この後、真空中または不活性ガス中で、成形体を金 属ケイ素の融点である1450℃以上、望ましくは約 1 4 5 0 ℃~ 1 7 0 0 ℃に加黙して、溶融ケイ案と接 触させる。このための方法としては、粉末状金属ケイ 素中に成形体を埋めた状態で昇温する方法、適当なパ インダーで金属ケイ楽粉末をペースト状にしたものを 成形体表面に強布して昇温する方法、金属ケイ素粉末 をシート状に成形したものを成形体に接触させた状態 で昇温する方法、などがある。このとき溶験状態のケ イ素は、成形体の有機物炭化物部分の連通気孔に毛細 管現象により侵入し、次いで炭素と反応して、炭化ケ イ素を生じる。有機物炭化物をすべて炭化ケイ素に変 換するのに必要なケイ素の量は、通常、有機物炭化物 西島の2.5倍前後であるから、それよりもやや渦剣 のケイ素を浸透させて、未反応の炭化物が残らないよ うにする。

上述のようにして有機物炭化物部分を炭化ケイ素に

導電性は無い。

この成形体を、再度溶融ケイ素と接触させてケイ素 を成形体中に浸透させると、冷却後の成形体は、浸透 したケイ素により炭化ケイ素の表面が気孔部分まで覆 われ、それにより、電極として使用するのに必要な遮 電性(電気比抵抗として200分の以下)を備えたも のとなっている。導電性は、上述のようにして付着さ せたケイ素の量が多いほどよくなるが、あまり多くす ると気孔の量が失われ、そのままプラズマエッチング 用電権として使用するのに必要な水準の通気性を破保 することができなくなる。したがって、成形体に浸透 させるケイ業の量は成形体重量の約1~10重量%程 度とし、それにより、材料全体の約15~50ml%の 気孔と約0.003~0.6 cm²・cm/cm²・sec・cm II,0の通気 事を確保することが領ましい。なお、この工程で使用 するケイ素は、製品中にそのまま残るので、不純物含 有量が100ppm以下の高純度品であることが望まし いが、使用量が少ないときはそれほど高純度のもので なくても不穏合はない。

(実施例)

平均粒子径100mmの炭化ケイ素粒子900gを、500miのアセトンに溶解したノボラック型フェノール樹脂100gとともに慢拌機付混合機に入れて混合し、引続き慢拌しながら加熱してアセトンを蒸発させることにより、炭化ケイ素粒子にフェノール樹脂をコーティングした。

次いで、コーティング済み炭化ケイ案を 1 los/cm² の圧力で板状に成形し、得られた成形体を焼成した。 焼成後の成形体は、重量が 3 5 . 4 g、かさ密度が 1 . 8 4 g/cm²で、9 4 重量%の炭化ケイ素と 6 重量% の樹脂炭化物よりなるものであった。

この焼皮済み成形体を、7.1gの金属ケイ案粉末 (成形体中の炭素2.12gの330%)と接触させ た状態で真空下に加熱し、1500℃に2時間保持す ることにより、溶融したケイ素の大部分を成形体中に 没透させた。このケイ案商優処理後、放冷して得られ た多孔質成形体は97重量%の炭化ケイ案と約3重量 %のケイ素からなり、気孔径70~160gm、気孔率 30gg%で、不純物として鉄280ppm、アルミニウ ム340ppm、ニッケル70ppm、チタン120ppmを

極に使用することができしかも半導体製品を汚染する 恐れのない高度耐食性多孔質導電性材料を、安価に提 供することが可能になる。

代理人 弁理士 板 井 一 瓏

# (4) 含有するものであった

次に上記ケイ素処理後の多孔質成形体を10~3mmElの真空中で2050でに加熱し、6時間保持した。処理後の成形体は、不純物虚が鉄30ppm、アルミニウム20ppm、ニッケル10ppm、チタン7ppmに減少していた。また、ケイ素もほとんどが消失しており、成形体の比抵抗は1420公配であった。この成形体を、3重量%の金属ケイ素粉末と接触させた状態で真空に加熱し、1500℃に1時間保つことにより、放命してかく発表を成形体中に浸透させた。処理後、放命して持られた多孔質成形体は、95重量%の皮化ケイ素と約5重量%のケイ素からなり、気孔径50~120点、気孔率27ml%、比抵抗0.12公式のものであった。また不純物は、鉄28ppm、アルミニウム18ppm、ニッケル9ppm、チタン6ppmであった。

## (発明の効果)

上述のように、本発明の製造法によれば原料として 安価な低純度炭化ケイ素を用いてもそれに由来する有 客不純物が100ppm以下の多孔質導電性材料が得ら れる。したがって、そのままプラズマエッチング用電